Docket No.: 60188-771 PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Customer Number: 20277

Keigo SHINGU, et al. : Confirmation Number:

Serial No.: : Group Art Unit:

Filed: February 09, 2004 : Examiner: Unknown

For: FUNCTION GENERATOR AND TEMPERATURE COMPENSATED CRYSTAL OSCILLATOR

CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENTS

Mail Stop CPD Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. 2003-041121, filed February 19, 2003 Japanese Patent Application No. 2003-408424, filed December 8, 2003

cited in the Declaration of the present application. Certified copies are submitted herewith.

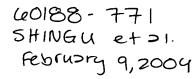
Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

Michael E. Ebgarty Registration No. 36,139

600 13th Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 MEF:tlb Facsimile: (202) 756-8087

Date: February 9, 2004





日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFINDERMOH, WILL & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 2月19日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-041121

[ST. 10/C]:

[JP2003-041121]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年12月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office







【書類名】 . 特許願

【整理番号】 2924040104

【提出日】 平成15年 2月19日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06G 7/20

H03B 5/32

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 新宮 圭悟

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 上西 栄一

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 竹内 久人

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 関数発生回路及び発振器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した電流を発生する ための関数発生回路であって、

第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間に第1温度特性の電流が印加された第1電圧生成回路と、

第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース ・エミッタ間に第2温度特性の電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成するトランジスタと、

前記トランジスタの前記コレクタ電流を第一の温度係数を有した抵抗に与えて 発生した電圧を第二の温度係数を有した抵抗に印加して、前記第二の温度係数を 有した抵抗を通過する電流に応じた電流を出力する電流変換回路とを備えた関数 発生回路。

【請求項2】 前記第1個数が1であって、前記第2個数が2であることを特徴とする請求項1記載の関数発生回路。

【請求項3】 前記第1温度特性の電流が、温度の変動に対して略一定値の電流であって、前記第2温度特性の電流が、温度の変動に応じて異なることを特徴とする請求項1記載の関数発生回路。

【請求項4】 前記第2温度特性電流が、温度の変動に応じて線形変動することを特徴とする請求項3記載の関数発生回路。

【請求項5】 前記第2温度特性電流が、2次以上のべき乗関数電流であることを特徴とする関数発生回路。

【請求項6】 前記第一の温度係数が1次温度係数で支配され、前記第二の温度係数が温度変動に対して略一定値であることを特徴とする請求項1記載の関数発生回路。

【請求項7】 周囲温度と基準温度との差の3乗に比例した電流を発生するた

2/

めの関数発生回路であって、

1個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に、温度に対して略一定値の電流が印加された第1電圧生成回路と、

2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に、温度に対して線形変動する電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記1個のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記2個のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に 与えてコレクタ電流を生成するトランジスタと、

前記トランジスタの前記コレクタ電流を温度に対して線形の第一の温度係数を 有した抵抗に与えて発生した電圧を温度に対して略ゼロの第二の温度係数を有し た抵抗に印加して、前記第2の温度係数を有した抵抗を通過する電流に応じた電 流を出力する電流変換回路とを備えた関数発生回路。

【請求項8】 周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した電流を発生する ための関数発生回路であって、

第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間に第1温度特性の電流が印加された第1電圧生成回路と、

第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース・エミッタ間に第2温度特性の電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、

第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース・エミッタ間に前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流が印加された第3電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第3電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタとを備え、

前記第2トランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力電流としたことを特 徴とする関数発生回路。 【請求項9】 前記第1温度特性の電流が、温度の変動に対して略一定値の電流であって、前記第2温度特性の電流が、温度の変動に応じて異なることを特徴とする請求項8記載の関数発生回路。

【請求項10】 前記第2温度特性電流が、温度の変動に応じて線形変動することを特徴とする請求項8記載の関数発生回路。

【請求項11】 周囲温度と基準温度との差の4乗に比例した電流を発生する ための関数発生回路であって、

1個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に、温度に対して略一定値の電流が印加された第1電圧生成回路と、

2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に、温度に対して線形変動する電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、

2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流が印加された第3電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記1個のベース・エミッタ間電圧と前記第3電圧生成回路の前記2個のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に 与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタとを備え、

前記第2トランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力電流としたことを特 徴とする関数発生回路。

【請求項12】 周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した電流を発生するための関数発生回路であって、

第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間に第1温度特性の電流が印加された第1電圧生成回路と、

第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース

・エミッタ間に第2温度特性の電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電

41

圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、

第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース ・エミッタ間に前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流が印加され た第3電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第3電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタと、

前記第2のトランジスタの前記コレクタ電流を第一の温度係数を有した抵抗に与えて発生した電圧を第二の温度係数を有した抵抗に印加して、前記第2の温度係数を有した抵抗を通過する電流に応じた電流を出力する電流変換回路とを備えた関数発生回路。

【請求項13】 前記第1個数が1であって、前記第2個数が2であることを 特徴とする請求項12記載の関数発生回路。

【請求項14】 前記第1温度特性の電流が、温度の変動に対して略一定値の電流であって、前記第2温度特性の電流が、温度の変動に応じて異なることを特徴とする請求項12記載の関数発生回路。

【請求項15】 前記第2温度特性電流が、温度の変動に応じて線形変動する ことを特徴とする請求項12記載の関数発生回路。

【請求項16】 前記第一の温度係数が1次温度係数で支配されたことを特徴とする請求項12記載の関数発生回路。

【請求項17】 周囲温度と基準温度との差の5乗に比例した電流を発生する ための関数発生回路であって、

1個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に温度の変動に対して略一定値の電流が印加された第1電圧生成回路と、

2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に温度の変動に応じて線形変動する電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミ

5/

ッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、

2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流が印加された第3電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第3電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタと、

前記第2のトランジスタの前記コレクタ電流を1次温度係数で支配された抵抗 に与えて発生した電圧を温度変動に対して略一定値である他の抵抗に印加して、 前記他の抵抗を通過する電流に応じた電流を出力する電流変換回路とを備えた関 数発生回路。

【請求項18】 周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した電流を発生するための関数発生回路であって、

第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間に第1温度特性の電流が印加された第1電圧生成回路と、

第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース ・エミッタ間に第2温度特性の電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成するトランジスタと、

前記トランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力とする出力端子とを備え

前記第1温度特性の電流が、温度の変動に対して略一定値の電流であって、前 記第2温度特性電流が、2次以上のべき乗関数を備えた電流であることを特徴と する関数発生回路。

【請求項19】 前記第1個数が1であって、前記第2個数が2であることを 特徴とする請求項18記載の関数発生回路。

【請求項20】 周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した信号に応じて 異なる発振周波数の信号を出力する発振器であって、

6/

温度変動のべき乗に応じて共振周波数の異なる振動子と、

前記振動子を備えて該振動子の共振周波数に応じて発振する発振器と、

外部から与えられる信号に応じて前記発振器の発振周波数を異ならせる発振制 御手段と、

温度の変動に対して略一定値の電流を出力端子に生成する固定電流源と、 温度の変動に応じて線形変動する電流を出力端子に生成する線形変動電流源と

1個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に前記固定電流源の電流が印加された第1電圧生成回路と、

2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記線形変動電流源の電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、

前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力する2乗電流出力端子と、

前記2乗電流出力端子の電流に応じた電流を1次温度係数で支配された抵抗に与えて発生した電圧を温度変動に対して略一定値である他の抵抗に印加して、前記他の抵抗を通過する電流を出力する電流変換回路と、

前記電流変換回路の出力電流に応じた電流を出力する3乗電流出力端子と、

前記固定電流源出力電流に応じた電圧及び、前記線形変動電流源、前記3乗電流出力端子の電流を加算する加算手段とを備え、

該加算手段の電流を前記制御手段に印加したことを特徴とする発振器。

【請求項21】 周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した信号に応じて 異なる発振周波数の信号を出力する発振器であって、

温度変動のべき乗に応じて共振周波数の異なる振動子と、

前記振動子を備えて該振動子の共振周波数に応じて発振する発振器と、

外部から与えられる信号に応じて前記発振器の発振周波数を異ならせる発振制 御手段と、

温度の変動に対して略一定値の電流を出力端子に生成する固定電流源と、 温度の変動に応じて線形変動する電流を出力端子に生成する線形変動電流源と

1個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に前記固定電流源の電流が印加された第1電圧生成回路と、

2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記線形変動電流源の電流が印加された第2電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、

前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力する2乗電流出力 端子と、

2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記2乗電流出力端子の電流に応じた電流が印加された第3電圧生成回路と、

前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第3電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタと、

前記第2のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力する4乗電流出力 端子と、

前記2乗電流出力端子の電流に応じた電流を1次温度係数で支配された抵抗に 与えて発生した電圧を温度変動に対して略一定値である他の抵抗に印加して、前 記他の抵抗を通過する電流を出力する第1電流変換回路と、

前記第1電流変換回路の出力電流に応じた電流を出力する3乗電流出力端子と

前記4乗電流出力端子の電流に応じた電流を1次温度係数で支配された抵抗に 与えて発生した電圧を温度変動に対して略一定値である他の抵抗に印加して、前 記他の抵抗を通過する電流を出力する第2電流変換回路と、

前記第2電流変換回路の出力電流に応じた電流を出力する5乗電流出力端子と

8/

前記固定電流源、前記線形変動電流源または前記2乗、3乗、4乗、5乗電流 出力端子の電流を選択して加算する加算手段とを備え、

該加算手段の電流を前記制御手段に印加したことを特徴とする発振器。

【発明の詳細な説明】

[0.001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、水晶発振周波数の温度補償に適した関数発生回路とこの関数発生回路を用いた発振器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、電子機器では機器の小型化・軽量化が求められ、更に高信頼性、高精度であることを望まれている。このような背景の中、数々の電子機器でクロック信号の生成等に水晶振動子が多く用いられている。水晶振動子を用いた水晶発振回路の発振周波数は、特に周囲温度の変化に対して発振周波数が高安定であることを要求されている。このような水晶振動子の中で最も多く利用されているものに、厚み滑り振動子がある。

[0003]

[0004]

そこで、高精度の電子機器では水晶発振周波数の温度補償が行われるのが通例

である。例えば、水晶振動子に可変容量ダイオード(バリキャップ・ダイオード)を直列接続し、周囲温度Taに応じた補償電圧を可変容量ダイオードに与える。発振周波数 f を周囲温度Taによらず一定にするための補償電圧Vinは、概略

 $Vin = -A (Ta - T0)^{3} + B (Ta - T0) + C \cdots (1)$

で与えられる。ここに、A、B、Cはいずれも0でない定数である。つまり、式 (1) の補償電圧V inは、周囲温度Ta と基準温度T0 との差の3次関数で表わされる。この3次関数に対応した3次曲線は、Ta = T0 の位置に変曲点を有する点対称の曲線である。

[0005]

尚、さらに、温度補償に対する要求精度が高いものについては、4次、5次といった高い次数での制御技術が開示されている(特許文献1参照)。

[0006]

従来技術によれば、各温度毎の離散的な補償電圧データをプログラマブルROMに格納しておき、温度センサで検出された周囲温度Taに応じたデータをプログラマブルROMから読み出し、該読み出したデータをD/A変換器でアナログ信号に変換し、該アナログ信号に応じた補償電圧Vinを可変容量ダイオードに与えるようにしていた。

[0007]

図15及び図16は、従来の関数発生回路を示す図である(特許文献2参照)

[0008]

図15において、各々2個のダイオードの列61,63と、各々3個のダイオードの列62,64と、定電流をダイオード列61に流入させる電流源6と、定電流をダイオード列63から流出させる電流源16とを備える。

[0009]

ここで、周囲温度Ta≧基準温度T0の場合にはTa-T0に比例した電流を ダイオード列62に流入させ、Ta<T0の場合にはITa-T0|に比例した 電流をダイオード列64から流出させている。さらに、各々出力端子19に接続 されたコレクタを有するNPN及びPNPトランジスタ8、108とを備え、ダ イオード列61,62のアノード端子間の電圧をNPNトランジスタ8のベース・エミッタ間に与え、ダイオード列63,64のカソード端子間の電圧をPNPトランジスタ108のベース・エミッタ間に与えている。

[0010]

この構成によって、周囲温度 Taと基準温度 T0との差の 3 乗に比例した電流を発生している。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

図16は、3次関数発生回路330と0次関数発生回路310及び1次関数発生回路320の出力信号電圧を合成して可変容量ダイオード340に与え、水晶発振回路400の発振周波数を温度に応じて可変する構成を示したものである。

 $[0\ 0\ 1\ 2]$

この構成を備えることで、温度に対する発振周波数の変動を抑制している。

[0013]

【特許文献1】

特開2003-8386号公報

【特許文献 2】

特開平09-153404号公報

[0014]

【発明が解決しようとする課題】

水晶発振器の高精度の温度補償において、高い温度補償制度を実現するためには3次よりもさらに高い次数での温度補償が必要とされている。しかし、ダイオードを用いた上記従来技術において、3次の関数発生回路を構成する為には、ダイオードを3個駆動する電圧が必要であり、4次の関数発生回路を駆動するには4個、5次の場合には5個のダイオードを駆動する電圧が必要であった。このため、高い次数の回路を駆動するためには、より高い電圧が必要であった。

[0015]

しかし、携帯電話機を代表とする携帯機器の消費電力を削減するためには、低電圧で動作する関数発生回路および発振器が必要であった。

[0016]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の関数発生回路は、周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した電流を発生するための関数発生回路であって、第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間に第1温度特性の電流が印加された第1電圧生成回路と、第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース・エミッタ間に第2温度特性の電流が印加された第2電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成するトランジスタと、前記トランジスタの前記コレクタ電流を第一の温度係数を有した抵抗に与えて発生した電圧を第二の温度係数を有した抵抗に印加して、前記第二の温度係数を有した抵抗を通過する電流に応じた電流を出力する電流変換回路とを備えたものである。

[0017]

本発明によれば、第1電圧生成回路の第1個数のベース・エミッタ間電圧と第2電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流に変換して、第1温度特性の電流と第2温度特性の電流との温度に対する変動の違いを第2個数に応じた次元に変換する。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

さらに、このコレクタ電流を第一の温度係数を有した抵抗に与えて発生した電 圧を第二の温度係数を有した抵抗に印加して、第二の温度係数を有した抵抗を通 過する電流に応じた電流を出力することで、抵抗の温度係数に応じた次元の電流 を生成する。

[0019]

ここで、第1個数が1であって、第2個数が2であるとき、第1温度特性の電流が、温度の変動に対して略一定値の電流であると、第2温度特性の電流の2乗に比例した電流を出力することができる。

[0020]

特に、第2温度特性電流が、温度の変動に応じて線形変動するときには、温度

の変動に対して2乗の特性の電流をトランジスタのコレクタに出力することができる。

[0021]

また、第2温度特性電流が、2次以上のべき乗関数電流であるとき、4次以上の偶数べき乗関数電流をトランジスタのコレクタに出力することができる。

[0022]

そこで、第一の温度係数が1次温度係数で支配され、前記第二の温度係数が温度変動に対して略一定値であるとき、トランジスタコレクタ電流の次元の1つ上位となる次元の電流を出力することができる。

[0023]

即ち、周囲温度と基準温度との差の3乗に比例した電流を発生するための関数発生回路が、1個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に、温度に対して略一定値の電流が印加された第1電圧生成回路と、2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に、温度に対して線形変動する電流が印加された第2電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記1個のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記2個のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成するトランジスタと、前記トランジスタの前記コレクタ電流を温度に対して線形の第一の温度係数を有した抵抗に与えて発生した電圧を温度に対して略ゼロの第二の温度係数を有した抵抗に印加して、前記第2の温度係数を有した抵抗を通過する電流に応じた電流を出力する電流変換回路とを備えることで実現される。

$[0\ 0\ 2\ 4]$

また、上記目的を達成するために、本発明の関数発生回路は、さらに、周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した電流を発生するための関数発生回路であって、第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間に第1温度特性の電流が印加された第1電圧生成回路と、第2個数のベース・エミッタ間に第2温度特性の電流が印加された第2電圧生成回路と、前記第1電圧生

成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース・エミッタ間に前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流が印加された第3電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第3電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタとを備え、前記第2トランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力電流としたことを特徴とするものである。

[0025]

本発明によれば、第1電圧生成回路の第1個数のベース・エミッタ間電圧と第2電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成し、この電流をさらに第3電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間に与える。そこで、さらに、第1電圧生成回路の第1個数のベース・エミッタ間電圧と第3電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間電圧と第3電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成することで、第1温度特性の電流と第2温度特性の電流の差に対して4の倍数のベき乗に比例した電流を第2トランジスタのコレクタに出力することができる。

[0026]

ここで、第1温度特性の電流が、温度の変動に対して略一定値の電流であって、前記第2温度特性の電流が、温度の変動に応じて異なるとき、第2温度特性の電流に対して4の倍数のべき乗に比例した電流を第2トランジスタのコレクタに出力することができる。

[0027]

特に、第2温度特性電流が、温度の変動に応じて線形変動するとき、温度の変動の4乗に比例した電流を第2トランジスタのコレクタに出力することができる。

[0028]

即ち、周囲温度と基準温度との差の4乗に比例した電流が、1個のベース・エ

ミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に、温度に対して略一定値の電流が印加された第1電圧生成回路と、2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に、温度に対して線形変動する電流が印加された第2電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流が印加された第3電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記1個のベース・エミッタ間電圧と前記第3電圧生成回路の前記2個のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタとを備え、前記第2トランジスタのコレクタ電流に応じた電流として出力する関数発生回路を実現することができる。

[0029]

さらに、上記目的を達成するために、本発明の関数発生回路は、周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した電流を発生するための関数発生回路であって、第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース・エミッタ間に第2温度特性の電流が印加された第2電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース・エミッタ間に前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流が印加された第3電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧と前記第3電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタと、前記第2のトランジスタの前記コレクタ電流を生成する第2のトランジスタと、前記第2のトランジスタの前記コレクタ電流を第一の温度係数を有した抵抗に与えて発生した電圧を第二の温度係数

を有した抵抗に印加して、前記第2の温度係数を有した抵抗を通過する電流に応じた電流を出力する電流変換回路とを備えたものである。

[0030]

本発明によれば、第1電圧生成回路の第1個数のベース・エミッタ間電圧と第2電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成し、この電流をさらに第3電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間に与える。そこで、第1電圧生成回路の第1個数のベース・エミッタ間電圧と第3電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間電圧と第3電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成すると、第1温度特性の電流と第2温度特性の電流の差に対して4の倍数のべき乗に比例した電流を第2トランジスタのコレクタに出力することができる。このコレクタ電流を第一の温度係数を有した抵抗に与えて発生した電圧を第二の温度係数を有した抵抗に印加して、第二の温度係数を有した抵抗を通過する電流に応じた電流を出力することで、抵抗の温度係数に応じた上位の次元の電流を生成することができる

[0031]

ここで、第1個数が1であって、第2個数が2であるとき、第1温度特性の電流と第2温度特性電流の差の4乗に比例し、かつ、抵抗の温度係数に応じた上位の次元の電流を生成することができる。

[0032]

特に、第1温度特性の電流が、温度の変動に対して略一定値の電流であって、前記第2温度特性の電流が、温度の変動に応じて異なるとき、第2温度特性の電流に対して4の倍数のべき乗に比例した電流を第2トランジスタのコレクタに出力することができる。

[0033]

また、第2温度特性電流が、温度の変動に応じて線形変動するとき、温度の変動の4乗に比例した電流を第2トランジスタのコレクタに出力することができる。そこで、第一の温度係数が1次温度係数で支配されるとき、温度の変動に対して5乗に比例した電流を取り出すことができる。

[0034]

即ち、周囲温度と基準温度との差の5乗に比例した電流を発生するための関数 発生回路が、1個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベー ス・エミッタ間に温度の変動に対して略一定値の電流が印加された第1電圧生成 回路と、2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・ エミッタ間に温度の変動に応じて線形変動する電流が印加された第2電圧生成回 路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第 2 電圧生成回路の前記第 2 個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・ エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のトランジスタと、2個のベー ス・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記第 1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流が印加された第3電圧生成回路と 、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第3電 圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミ ッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタと、前記第2のトラ ンジスタの前記コレクタ電流を1次温度係数で支配された抵抗に与えて発生した 電圧を温度変動に対して略一定値である他の抵抗に印加して、前記他の抵抗を诵 過する電流に応じた電流を出力する電流変換回路によって実現することができる

[0035]

さらに、上記目的を達成するために、本発明の関数発生回路は、周囲温度と基準温度との差のべき乗に比例した電流を発生するための関数発生回路であって、

第1個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第1個数のベース・エミッタ間に第1温度特性の電流が印加された第1電圧生成回路と、第2個数のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記第2個数のベース・エミッタ間に第2温度特性の電流が印加された第2電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成するトランジスタと、前記トランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力とする出力端子とを備え、前記第1温度特性の電流が、温度の変動に対

して略一定値の電流であって、前記第2温度特性電流が、2次以上のべき乗関数 を備えた電流であることを特徴とするものである。

[0036]

本発明によれば、第1電圧生成回路の第1個数のベース・エミッタ間電圧と第2電圧生成回路の第2個数のベース・エミッタ間電圧との差電圧をトランジスタのベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する構成において、第2温度特性の電流が、2次以上のべき乗関数を備えているので、トランジスタのコレクタ電流は、第2個数に応じた電流が生成される。

[0037]

特に、第1個数が1であって、第2個数が2であるとき、トランジスタのコレクタには、2次以上のべき乗関数を2乗した電流が生成される。

[0038]

さらに、上記目的を達成するために、本発明の発振器は、周囲温度と基準温度 との差のべき乗に比例した信号に応じて異なる発振周波数の信号を出力する発振 器であって、温度変動のべき乗に応じて共振周波数の異なる振動子と、前記振動 子を備えて該振動子の共振周波数に応じて発振する発振器と、外部から与えられ る信号に応じて前記発振器の発振周波数を異ならせる発振制御手段と、温度の変 動に対して略一定値の電流を出力端子に生成する固定電流源と、温度の変動に応 じて線形変動する電流を出力端子に生成する線形変動電流源と、1個のベース・ エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に前記固定電 流源の電流が印加された第1電圧生成回路と、2個のベース・エミッタ間電圧・ 電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記線形変動電流源の電流が 印加された第2電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベース ・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ間 電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第1のト ランジスタと、前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力する 2 乗電流出力端子と、前記 2 乗電流出力端子の電流に応じた電流を 1 次温度係数 で支配された抵抗に与えて発生した電圧を温度変動に対して略一定値である他の 抵抗に印加して、前記他の抵抗を通過する電流を出力する電流変換回路と、

前記電流変換回路の出力電流に応じた電流を出力する3乗電流出力端子と、前記固定電流源出力電流に応じた電圧及び、前記線形変動電流源、前記3乗電流出力端子の電流を加算する加算手段とを備え、該加算手段の電流を前記制御手段に印加したことを特徴とするものである。

[0039]

本発明によれば、0次、1次および3次の関数発生回路に応じた発振器を実現することができる。

[0040]

さらに、上記目的を達成するために、本発明の発振器は、周囲温度と基準温度 との差のべき乗に比例した信号に応じて異なる発振周波数の信号を出力する発振 器であって、温度変動のべき乗に応じて共振周波数の異なる振動子と、

前記振動子を備えて該振動子の共振周波数に応じて発振する発振器と、外部か ら与えられる信号に応じて前記発振器の発振周波数を異ならせる発振制御手段と 、温度の変動に対して略一定値の電流を出力端子に生成する固定電流源と、温度 の変動に応じて線形変動する電流を出力端子に生成する線形変動電流源と、1個 のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有し、前記1個のベース・エミッタ間に 前記固定電流源の電流が印加された第1電圧生成回路と、2個のベース・エミッ 夕間電圧・電流特性を有し、前記2個のベース・エミッタ間に前記線形変動電流 源の電流が印加された第2電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個 数のベース・エミッタ間電圧と前記第2電圧生成回路の前記第2個数のベース・ エミッタ間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成す る第1のトランジスタと、前記第1のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流 を出力する2乗電流出力端子と、2個のベース・エミッタ間電圧・電流特性を有 し、前記2個のベース・エミッタ間に前記2乗電流出力端子の電流に応じた電流 が印加された第3電圧生成回路と、前記第1電圧生成回路の前記第1個数のベー ス・エミッタ間電圧と前記第3電圧生成回路の前記第2個数のベース・エミッタ 間電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2の トランジスタと、前記第2のトランジスタのコレクタ電流に応じた電流を出力す る4乗電流出力端子と、前記2乗電流出力端子の電流に応じた電流を1次温度係 数で支配された抵抗に与えて発生した電圧を温度変動に対して略一定値である他の抵抗に印加して、前記他の抵抗を通過する電流を出力する第1電流変換回路と、前記第1電流変換回路の出力電流に応じた電流を出力する3乗電流出力端子と、前記4乗電流出力端子の電流に応じた電流を1次温度係数で支配された抵抗に与えて発生した電圧を温度変動に対して略一定値である他の抵抗に印加して、前記他の抵抗を通過する電流を出力する第2電流変換回路と、前記第2電流変換回路の出力電流に応じた電流を出力する5乗電流出力端子と、前記固定電流源、前記線形変動電流源または前記2乗、3乗、4乗、5乗電流出力端子の電流を選択して加算する加算手段とを備え、該加算手段の電流を前記制御手段に印加したことを特徴とするものである。

[0041]

本発明によれば、0次、1次、2次、3次、4次、5次の関数発生回路の出力 を選択して5次の関数で制御される発振器を実現することができる。

$[0\ 0\ 4\ 2]$

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る関数発生回路の具体例について、図面を参照しながら説明 する。

[0043]

図1は、本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第1の実施形態を示した図である。

[0044]

図1の回路は、ダイオード3,4の直列接続回路からなるダイオード列12を備えている。ダイオード2及び3の各々のカソード端子の電圧は、それぞれ接地電位に固定されている。図1の回路は、周囲温度によらず一定の電流がダイオード2に流入するように該ダイオード2のアノード端子へ電流を排出するための電流源6と、周囲温度と基準温度との差に比例した電流がダイオード3,4で構成されたダイオード列12に流入するように該ダイオード列12のアノード端子へ電流を排出するための電流源7とを備えている。両電流源6,7には、電源電圧Vccが供給される。

[0045]

ここで、2次関数電流出力回路18を備えており、2次関数電流出力回路18は、NPNトランジスタ8と、演算増幅器5とで構成されている。NPNトランジスタ8のコレクタは電流ミラー回路1に、NPNトランジスタ8のベースはダイオード12のアノード端子にそれぞれ接続されている。演算増幅器5は、ダイオード2のアノード端子の電圧に等しい電圧をNPNトランジスタ8のエミッタに供給するように、電圧フォロアとして機能するものである。したがって、ダイオード列12のアノード端子の電圧とダイオード2のアノード端子の電圧との差電圧がNPNトランジスタ8のベース・エミッタ間に供給されるようになっている。

[0046]

図1の回路において、電流源 6 から排出される電流を I 0 とし、電流源 7 から排出される電流を I 7 とし、ダイオード 2 のアノード端子の電圧を I 2 とし、ダイオード列 1 2 のアノード端子の電圧を I 2 とする。また、各ダイオード及びトランジスタの飽和電流を I 3 とする。このとき、I 8 Nの値をダイオード 2 の個数(図 1 において 1)として、

$$V1 = NVT l n (I0 / IS)$$
 ... (2)
 $V2 = (N+1) VT l n (IT / IS)$... (3)
 $VT = k Ta / q$... (4)

である。ここに、kはボルツマン定数、qは電子の電荷量である。

[0047]

NPNトランジスタ8のコレクタ電流をI2とすると、

$$I 2 = IS \cdot e \times p \{ (V2-V1) / VT \}$$
 ... (5)

[0048]

式
$$(2)$$
 、 (3) 、 (4) より、
$$12 = 10 \quad (IT / 10) \quad N+1 \qquad \cdots \quad (6)$$

が得られる。

[0049]

ここで、Ta >T0 ならば、

$$IT = \{ (Ta - T0) / T0 \} I0$$
 ... (7)

が、成立し、Ta ≦T0 ならば、

$$IT = 0 (8)$$

が各々成立するものとする。

[0050]

つまり、電流源 7 は、周囲温度 Ta が基準温度 T0 に等しいか又は基準温度 T 0 よりも低い場合にはダイオード列 1 2 への電流の流入を遮断し、周囲温度 Ta が基準温度 T0 よりも高い場合には周囲温度 Ta が高くなるにつれて増加する電流(Ta-T0 に比例した電流) IT をダイオード列 1 2 に排出する。このとき、式(6)、(7)より、Ta > T0 において、

$$I 2 = I 0 \{ (Ta - T0) / T0 \} N+1$$
 ... (9)

が得られる。したがって、NPNトランジスタ 8 のコレクタに吸収される電流 I 2 は、Ta-T0 のべき乗に比例する。N=1 ならば、電流 I 2 は Ta-T0 の 2 乗に比例する。

[0051]

また、図1の回路において、Ta ≥T0 ならば、

$$IT = 0 (10)$$

が、Ta <T0 ならば、

$$IT = \{ | Ta - T0 | / T0 \} I0$$
 ... (11)

が各々成立するものとすると、Ta <T0 において、

[0052]

以上のとおり、2次関数電流出力回路18によれば、周囲温度Taと基準温度T0との差の2乗に比例した電流をトランジスタ8の出力端子に吸収することができる。

[0053]

次に、トランジスタ8のコレクタが、トランジスタ9のコレクタ、ベースに接

続され、さらに、トランジスタ10,11の各ベースに接続される。トランジスタ10のコレクタは、トランジスタ13のコレクタ、ベースに接続され、トランジスタ14のベースに接続される。トランジスタ11,14のコレクタは共通接続され、また、出力端子20に接続される。

[0054]

ここで、トランジスタ9,10の各エミッタと電源端子間には、第1の温度係数を備えた抵抗55,56が挿入接続される。一方、トランジスタ11と電源端子間には第2の温度係数を備えた抵抗57が挿入接続される。また、トランジスタ13,14のエミッタは、接地端子に接続される。

[0055]

このようにしてトランジスタ8のコレクタ電流の値に応じた電圧がトランジスタ9~11のベースに発生し、この電圧に応じた電流がトランジスタ10, 11のコレクタから流出する。トランジスタ13を介してトランジスタ10のコレクタ電流に応じた値の電流がトランジスタ14のコレクタに流入する。

[0056]

出力端子20には、トランジスタ10のコレクタ電流値とトランジスタ11の コレクタ電流値の差によって得られる電流が生成される。

[0057]

ここで、第1の温度係数の抵抗55,56が備える抵抗値をRTとし、第2の温度係数の抵抗57が備える抵抗値をRSとする。また、第1の温度係数の一次係数をaとし、二次係数をbとし、第2の温度係数の一次係数をAとし、二次係数をBとすると、抵抗値RT及びRSは、基準温度T0での値を共にR0として

$$RT = R0 \{1 + a (Ta - T0) + b (Ta - T0)^{2}\}$$
 ... (13)

[0058]

ここで、このような抵抗を半導体装置によって形成すると、例えば、第1の温 度係数の抵抗を拡散抵抗で形成すると、aの値を数千ppm/℃とし、bの値を 略ゼロとすることができる。また、第2の温度係数の抵抗をポリシリコンで形成するとA及びBの値を略ゼロ値とすることができる。このことから、式13及び14は、

$$R T = R 0 \{1 + a (Ta - T 0)\}$$
 ... (15)
 $R S = R 0$... (16)

と近似することができる。

[0059]

以上から、トランジスタ11のコレクタ電流を13とすると、

$$I 3 = I 2 \cdot R T / R 0$$

= $I 0 \cdot a + (Ta - T0) / T0 + 3 + I 0 + (Ta - T0) / T0 + 2$
... (17)

が生成される。

[0060]

出力端子20の電流をIoutは、電流I3から電流I4を減算して、

$$I \circ u t = I \circ 0 \cdot a + (Ta-To) / To + 3$$
 … (18) を得ることができる。

 $[0\ 0\ 6\ 1]$

このようにして、2次関数発生回路の出力電流を基にして、周囲温度と基準温度との差の3乗に比例した出力電流を取り出すことができる。

[0062]

図2は、本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第2の実施形態を示した図である。

[0063]

図1との違いは、PNPトランジスタ32のベース・コレクタを接地してエミッタにトランジスタ42のベースを接続し、PNPトランジスタ32及び42のエミッタに電流源7の電流ITを印加している点である。尚、ダイオード22は、PNPトランジスタのエミッタをアノードとし、コレクタ、ベースの共通接続部をカソードとして動作させている。

[0064]

このようにして、電流源7の電流値に応じた2個のトランジスタのベース・エミッタ間電圧をダイオード2個の電圧として取り出し、電流源6の電流I0の値に応じた1個のトランジスタのベース・エミッタ間電圧をダイオード1個の電圧として取り出している。

[0065]

図3は、本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第3の実施形態を示した図である。

[0066]

図3の回路は、周囲温度によらず一定の電流がダイオード102から流出するように該ダイオード102のカソード端子へ電流を排出するための電流源106 と、周囲温度と基準温度との差に比例した電流がダイオード103,104で構成されたダイオード列112から流出するように該ダイオード列112のカソード端子から電流を排出するための電流源107とを備えている。両電流源106,107の他端は接地端子に接続される。

[0067]

ここで、2次関数電流出力回路118を備えており、2次関数電流出力回路118は、PNPトランジスタ108と、演算増幅器105とで構成されている。PNPトランジスタ108のコレクタは電流ミラー回路101に、PNPトランジスタ108のベースはダイオード列112のカソード端子にそれぞれ接続されている。演算増幅器105は、ダイオード102のカソード端子の電圧に等しい電圧をPNPトランジスタ108のエミッタに供給するように、電圧フォロアとして機能するものである。したがって、ダイオード列112のカソード端子の電圧とダイオード102のカソード端子の電圧との差電圧がPNPトランジスタ108のベース・エミッタ間に供給されるようになっている。

[0068]

図3の回路において、電流源106に流入する電流を10とし、電流源107に流入する電流をITとし、ダイオード102のカソード端子の電圧をV101とし、ダイオード列112のカソード端子の電圧をV102とする。また、各ダイオード及びトランジスタの飽和電流をISとする。このとき、Nの値をダイオード

102の個数1として、

$$V101 = NVT \ 1 \ n \ (I0 / IS)$$
 ... (19)

$$V_{102} = (N+1) V_{1} I_{1} I_{1} (I_{1} / I_{1} I_{1}) \cdots (20)$$

$$VT = k Ta / q \qquad \cdots (21)$$

である。ここに、kはボルツマン定数、qは電子の電荷量である。

[0069]

PNPトランジスタ108のコレクタ電流をI2とすると、

$$I 2 = IS \cdot e \times p \{ (V101 - V102) / VT \}$$
 ... (22)

である。

[0070]

式(19)、(20)、(21)より、

$$I 2 = I 0 \quad (IT / I0) \text{ N+1} \qquad \cdots (2 3)$$

が得られる。

[0071]

ここで、Ta <TO ならば、

$$IT = I \ 0 \ \{ | Ta - T0 | / T0 \}$$
 ... (24)

が、成立し、Ta ≥ T0 ならば、

$$IT = 0 (25)$$

が各々成立するものとする。

[0072]

つまり、電流源 107は、周囲温度 Ta が基準温度 T0 に等しいか又は基準温度 T0 よりも高い場合にはダイオード列 112 からの電流の流出を遮断し、周囲温度 Ta が基準温度 T0 よりも低い場合には周囲温度 Ta が低くなるにつれて増加する電流(Ta-T0 に比例した電流) IT をダイオード列 112 から排出する。このとき、式(23)、(24)より、Ta < T0 において、

$$I 2 = I 0 \{ | Ta - T0 | / T0 \}$$
 N+1 ... (26)

が得られる。したがって、PNPトランジスタ108のコレクタから流出する電流 I2は、Ta-T0のべき乗に比例する。N=1ならば、電流 I2はTa-T0の2乗に比例する。

[0073]

また、図3の回路において、Ta<T0 ならば、

$$IT = 0 (27)$$

が、成立し、Ta <T0 ならば、

$$IT = \{ (Ta - T0) / T0 \} I0$$
 ... (28)

が各々成立するものとすると、Ta ≥T0 において、

I
$$2 = I0$$
 {| $Ta - T0$ | $/T0$ } $N+1$... (29) が得られる。

[0074]

以上のとおり、2次関数電流出力回路118によれば、周囲温度Taと基準温度T0との差の2乗に比例した電流をトランジスタ108から取り出すことができる。

[0075]

次に、トランジスタ108のコレクタが、トランジスタ109のコレクタ、ベース及びトランジスタ110,111の各ベースに接続される。トランジスタ110のコレクタは、トランジスタ113のコレクタ、ベース及びトランジスタ114のベースに接続される。トランジスタ111,114のコレクタは共に出力端子20に接続される。

[0076]

ここで、トランジスタ109,110の各エミッタと接地端子間には、第1の温度係数を備えた抵抗115,116が挿入接続される。一方、トランジスタ111と接地端子間には第2の温度係数を備えた抵抗117が挿入接続される。尚、トランジスタ113,114のエミッタは、電源端子に接続される。

[0077]

このようにしてトランジスタ108のコレクタ電流の値に応じた電圧がトランジスタ109~111のベースに発生し、この電圧に応じた電流がトランジスタ110,111のコレクタに流入する。トランジスタ113を介してトランジスタ110のコレクタ電流に応じた値の電流がトランジスタ114のコレクタから流出する。

[0078]

出力端子20には、トランジスタ110のコレクタ電流値とトランジスタ11 1のコレクタ電流値の差によって与えられる値の電流が生成される。

[0079]

ここで、第1の温度係数の抵抗115,116が備える抵抗値をRSとし、第 2の温度係数の抵抗117が備える抵抗値をRTとする。また、第1の温度係数 の一次係数をaとし、二次係数をbとし、このような抵抗を半導体装置によって 形成すると、例えば、第1の温度係数の抵抗を拡散抵抗で形成すると、aの値を 数千ppm/℃とし、bの値を略ゼロとすることができる。さらに、第2の温度 係数の抵抗をポリシリコンで形成すると一次び二次係数の値を略ゼロ値とするこ とができる。このことから、

$$R T = R 0 \{1 + a (Ta - T 0)\}$$
 ... (30)
 $R S = R 0$... (31)

と近似することができる。

[0800]

以上から、トランジスタ111のコレクタ電流を I4とすると、

$$I 4 = I 2 \cdot R 0 / R T$$

= $-I 0 \cdot a + (Ta - T0) / T0 + 3 + I 0 + (Ta - T0) / T0 + 2$

... (32)

と表現される。

[0081]

出力端子20の電流Ioutは、電流I3から電流I4を減算して、

[0082]

このようにして、2次関数発生回路の出力電流を基にして、周囲温度と基準温度との差の3乗に比例した出力電流を取り出すことができる。

[0083]



図4は、本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第4の実施形態を示した図である。

[0084]

図3との違いは、NPNトランジスタ132のベース・コレクタを電源端子に接続してエミッタにトランジスタ142のベースを接続し、NPNトランジスタ132及び142のエミッタから電流源107の電流ITを流出させている点である。尚、ダイオード122は、NPNトランジスタのエミッタをカソードとし、コレクタ、ベースの共通接続部をアノードとして動作させている。

[0085]

このようにして、電流源107の電流値に応じた2個のトランジスタのベース・エミッタ間電圧をダイオード2個の電圧として取り出し、電流源106の電流 I 0 の値に応じた1個のトランジスタのベース・エミッタ間電圧をダイオード1 個の電圧として取り出している。

[0086]

図5は、本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第5の実施形態を示した図である。

[0087]

基準温度よりも低い周囲温度において流入電流が生成され、基準温度以上において流出電流が生成される電流源7を備えている。この電流源7の一端をダイオード3,4で構成されたダイオード列12のアノード端と接続し、さらに、ダイオード103、104で構成されたダイオード列112のカソード端に接続する。ここで、基準温度よりも低い温度において、ダイオード列112に電圧が発生し、基準温度以上においてダイオード列12に電圧が発生する。一方、ダイオード2,102には温度に対して一定の電流I0が流れており、温度に対して一定の電圧が発生する。

[0088]

ここで、基準温度よりも低い温度において、ダイオード列112とダイオード 102のカソードの差電圧が2次関数電流発生回路118に与えられてトランジスタ108に2次関数電流を生成し、電流ミラー回路101を介して出力端子2



0に電流を生成する。

[0089]

また、基準温度以上の温度において、ダイオード列12とダイオード2のアノードの差電圧が2次関数電流発生回路18に与えられてトランジスタ8に2次関数電流を生成し、電流ミラー回路1を介して出力端子20に電流を生成する。

[0090]

このようにして、基準温度を基準にして周囲温度に応じた電流を端子20から 取り出すことができる。

[0091]

図6は、本発明の関数発生回路に係る4次関数発生回路の第1の実施形態を示した図である。

[0092]

ここで、2次関数電流出力回路18を構成するトランジスタ8のコレクタとトランジスタ25のコレクタ、ベース及びトランジスタ26のベースと接続する。トランジスタ25,26とで電流ミラー回路を形成しており、トランジスタ26のコレクタ電流をダイオード30と40の縦続接続列に印加する。

[0093]

ここで、ダイオード40のアノードの電圧をトランジスタ80のベースに与え、ダイオード2のアノード電圧をトランジスタ80のエミッタに与える。

[0094]

図6の回路において、電流源6から排出される電流をI0 とし、トランジスタ 26 から排出される電流をI2 とし、ダイオード2のアノード端子の電圧をV1 とし、ダイオード30, 40によるダイオード列のアノード端子の電圧をV3 と する。また、各ダイオード及びトランジスタの飽和電流をIS とする。このとき、ダイオード2の個数をNとして、

$$V1 = N \cdot VT \ l \ n \ (I0 / IS)$$
 ... (34)
 $V3 = (N+1) \ VT \ l \ n \ (IT / IS)$... (35)
 $VT = k \ Ta / q$... (36)

である。ここに、kはボルツマン定数、qは電子の電荷量である。

[0095]

NPNトランジスタ80のコレクタ電流をIout1とすると、

I o u t 1 = IS
$$\cdot$$
 e x p { (V3-V1) / VT} ... (37)

である。

[0096]

式(34)、(35)、(36)及びN=1より、

I o u t 1 = I 0 (I 2
$$/$$
 I 0) 2
= I 0 (Ta-T0) 4 ... (38)

が得られる。

[0097]

ここで、 $Ta \ge T0$ ならば、

$$IT = I 0 \{ (Ta - T0) / T0 \}$$
 ... (39)

が、成立し、Ta < T0 ならば、

$$IT = 0 \cdots (40)$$

が各々成立するものとする。

[0098]

このとき、Ta ≥TO において、

I o u t
$$1 = I0 (Ta - T0)^{4} \cdots (41)$$

が得られる。

[0099]

したがって、NPNトランジスタ80のコレクタに吸収される電流 I o u t 1 は、Ta-T0 のべき乗に比例する。N=1 ならば、電流 I o u t 1 はTa-T0 の4乗に比例する。

[0100]

図7は、本発明の関数発生回路に係る4次関数発生回路の第2の実施形態を示した図である。

[0101]

図6との違いは、PNPトランジスタ33のベース・コレクタを接地してエミッタにトランジスタ43のベースを接続し、PNPトランジスタ33のエミッタ



にトランジスタ26の電流 I 2を印加し、PNPトランジスタ43のエミッタに トランジスタ27の電流 I 2を印加している点である。

[0102]

このようにして、トランジスタ26,27の電流値に応じた2個のトランジスタのベース・エミッタ間電圧をダイオード2個の電圧として取り出し、電流源6の電流I0の値に応じた1個のトランジスタのベース・エミッタ間電圧をダイオード1個の電圧として取り出している。

[0103]

図8は、本発明の関数発生回路に係る4次関数発生回路の第3の実施形態を示した図である。

[0104]

図8の回路は、周囲温度によらず一定の電流がダイオード102から流出するように該ダイオード102のカソード端子から電流を排出するための電流源106と、周囲温度と基準温度との差に比例した電流がダイオード103,104で構成されたダイオード列112から流出するように該ダイオード列112のカソード端子から電流を排出するための電流源107とを備えている。両電流源106,107の他端は接地端子に接続される。

[0105]

ここで、2次関数電流発生回路118を備えており、2次関数電流発生回路118は、PNPトランジスタ108と、演算増幅器105とで構成されている。PNPトランジスタ108のコレクタは電流ミラー回路に接続され、PNPトランジスタ108のベースはダイオード列112のカソード端子にそれぞれ接続されている。演算増幅器105は、ダイオード102のカソード端子の電圧に等しい電圧をPNPトランジスタ108のエミッタに供給するように、電圧フォロアとして機能するものである。したがって、ダイオード列112のカソード端子の電圧とダイオード102のカソード端子の電圧との差電圧がPNPトランジスタ108のベース・エミッタ間に供給されるようになっている。

[0106]

2次関数電流発生回路118によれば、周囲温度Taと基準温度T0 との差の

2乗に比例した電流をトランジスタ108の出力端子から排出することができる。

[0107]

ここで、2次関数電流発生回路118を構成するトランジスタ108のコレクタとトランジスタ125のコレクタ、ベース及びトランジスタ126のベースと接続する。トランジスタ125,126とで電流ミラー回路を形成しており、トランジスタ126のコレクタ電流をダイオード130と140の縦続接続列に印加する。

[0108]

ここで、ダイオード140のカソードの電圧をトランジスタ208のベースに与え、ダイオード102のカソード電圧をトランジスタ208のエミッタに与える。

[0109]

このようにして、PNPトランジスタ208のコレクタを通過する電流 I o u t 2 は、(Ta - T0) のべき乗に比例する。N = 1 ならば、電流 I o u t 1 は(Ta - T0) の 4 乗に比例する。

$[0\ 1\ 1\ 0]$

図9は、本発明の関数発生回路に係る4次関数発生回路の第4の実施形態を示した図である。

[0111]

基準温度よりも低い周囲温度において流入電流が生成され、基準温度以上において流出電流が生成される電流源207を備えている。この電流源の一端をダイオード3,4で構成されたダイオード列12のアノード端と接続し、さらに、ダイオード103、104で構成されたダイオード列112のカソード端に接続する。ここで、基準温度よりも低い温度において、ダイオード列112に電圧が発生し、基準温度以上においてダイオード列12に電圧が発生する。一方、ダイオード2,102には温度に対して一定の電流I0が流れており、温度に対して一定の電圧が発生する。

[0112]

ここで、基準温度よりも低い温度において、ダイオード列112とダイオード102のカソードの差電圧が2次関数電流発生回路118に与えられてトランジスタ108に2次関数電流を生成する。この電流が、トランジスタ125,126を介してダイオード130,140に流れ、ダイオード140のカソードに電圧を生成する。この電圧をトランジスタ208のベースに与え、一方、ダイオード102に生成した電圧をトランジスタ208のエミッタに与えることによって、トランジスタ208のコレクタから、温度の変化の4乗に比例した電流が流出する。

[0113]

لمر

一方、基準温度以上において、ダイオード列12とダイオード2のアノードの 差電圧が2次関数電流出力回路18に与えられてトランジスタ8に2次関数電流 を生成する。この電流が、トランジスタ25,26を介してダイオード30,40に流れ、ダイオード40のアノードに電圧を生成する。この電圧をトランジスタ80のベースに与え、一方、ダイオード2に生成した電圧をトランジスタ80のエミッタに与える。これによって、トランジスタ80のコレクタには、温度の変化の4乗に比例した電流が流入する。

$[0\ 1\ 1\ 4\]$

トランジスタ80及びトランジスタ208のコレクタを端子20に接続して、端子20に、温度の変化の4乗に比例する電流を取り出すことができる。

[0115]

尚、トランジスタ80,208の各コレクタと端子20との間には電流ミラー 回路を挿入接続することができる。

[0116]

図10は、本発明の関数発生回路に係る5次関数発生回路の第1の実施形態を 示した図である。

[0117]

トランジスタ80のコレクタ電流 I4には、図6におけるIout1の電流が流れる。トランジスタ80のコレクタは電流ミラー回路1のトランジスタ9のコレクタ、ベースに接続されており、このコレクタ電流 I4に対して端子20の電

流Ioutは、1次元高い5次関数の電流が出力される。

[0118]

つまり、電流 I 4が、

لر

$$I 4 = I 0 (Ta - T0) 4$$
 ... (42)

であると、トランジスタ17のコレクタ電流 I5とトランジスタ16のコレクタ電流 I6との差電流として端子20の電流 Ioutは、

[0119]

図11は、本発明の関数発生回路に係る5次関数発生回路の第2の実施形態を 示した図である。

[0120]

トランジスタ208のコレクタ電流 I 4には、図8における I o u t 2の電流が流れる。トランジスタ208のコレクタは、図3における電流ミラー回路 1 0 1 のトランジスタ109のコレクタ、ベースに接続されており、このコレクタ電流 I 4 に対して端子20の電流 I o u t は、1次元高い 5 次関数の電流が出力される。

[0121]

電流I4が、

$$I 4 = I 0 (Ta - T0) 4$$
 ... $(4 4)$

であると、トランジスタ111のコレクタ電流 I5とトランジスタ114のコレクタ電流 I6との差電流として端子20の電流 Ioutは、

$$I \circ u t = I \circ 0 \cdot a (T a - T \circ 0) \circ \cdots (4 \circ 5)$$

として与えられる。

[0122]

図12は、本発明の関数発生回路に係る5次関数発生回路の第3の実施形態を示した図である。

[0123]

基準温度よりも低い周囲温度において流入電流が生成され、基準温度以上にお

いて流出電流が生成される電流源107を備えている。この電流源の一端をダイオード3,4で構成されたダイオード列12のアノード端と接続し、さらに、ダイオード103、104で構成されたダイオード列112のカソード端に接続する。ここで、基準温度よりも低い温度において、ダイオード列112に電圧が発生し、基準温度以上においてダイオード列12に電圧が発生する。一方、ダイオード2,102には温度に対して一定の電流Ⅰ0が流れており、温度に対して一定の電圧が発生する。

[0124]

ここで、基準温度よりも低い温度において、ダイオード列112とダイオード102のカソードの差電圧が2次関数電流発生回路118に与えられてトランジスタ108に2次関数電流を生成する。この電流が、トランジスタ125,126を介してダイオード130,140に流れ、ダイオード140のカソードに電圧を生成する。この電圧をトランジスタ208のベースに与え、一方、ダイオード102に生成した電圧をトランジスタ208のエミッタに与えることによって、トランジスタ208のコレクタから、温度の変化の4乗に比例した電流を出力する。

[0125]

ここで、トランジスタ208のコレクタは電流ミラー回路101のトランジスタ109のコレクタ、ベースに接続されており、このコレクタ電流 I4に対して端子20の電流 Ioutは、1次元高い5次関数の電流が出力される。

[0126]

一方、基準温度以上において、ダイオード列12とダイオード2のカソードの 差電圧が2次関数電流出力回路18に与えられてトランジスタ8に2次関数電流 を生成する。この電流が、トランジスタ25,26を介してダイオード30,40に流れ、ダイオード40のアノードに電圧を生成する。この電圧をトランジスタ80のベースに与え、一方、ダイオード2に生成した電圧をトランジスタ80のエミッタに与える。これによって、トランジスタ80のコレクタには、温度の変化の4乗に比例した電流を生成する。

[0127]

ここで、トランジスタ80のコレクタは電流ミラー回路1のトランジスタ9のコレクタ、ベースに接続されており、このコレクタ電流 I 4 に対して端子20の電流 I o u t は、1次元高い5次関数の電流が出力される。

[0128]

図13は、本発明の温度補償型水晶発振器の第1の実施形態を示した図である。図13の構成は、コントローラ510と、0次関数発生回路500と、1次関数発生回路501と、3次関数発生回路503と、5次関数発生回路505と、2本の抵抗511,512と、可変容量ダイオード513と、水晶発振回路520とを備えている。

[0129]

ここで、3次関数発生回路503は、図5の構成を用い、5次関数発生発生回路505は、図12の構成を用いている。コントローラ510は、フリップフロップで構成された1つのシフトレジスタであって、シリアルデータ信号Din及びシフトクロック信号CLKの入力を受け、

$$Vin = -A (Ta - T0) ^{5} - B (Ta - T0) ^{3} + C (Ta - T0) + D$$
... (4.6)

を示す式中の定数A、B、C、D及びT0 を示す信号を供給するものである。 信号A、B、C、D及びT0 は各々ビット信号である。

[0130]

1次関数発生回路 5 0 1 は、周囲温度 Ta によらず一定の電流を排出する電流源 6 の機能と、周囲温度 Ta によらず一定の電流を吸収する電流源 1 0 6 の機能と、 $Ta \ge T0$ の場合には Ta-T0 に比例した電流を排出しかつ Ta < T0 の場合には Ta-T0 に比例した電流を吸収する電流源 2 0 7 の機能と、 $Ta \ge T0$ の場合には Ta-T0 に比例した電流を排出しかつ Ta < T0 の場合には Ta-T0 に比例した電流を排出しかっ Ta < T0 の場合には Ta-T0 に比例した電流を吸収する電流源の機能とを兼ね備えたものである。

[0131]

電流源 6 , 207 , 106 に接続された 3 次関数発生回路 503 は、前記のとおり、 $Ta \ge T0$ においてTa-T0の 3 乗に比例した電流を吸収し、かつTa < T0 において |Ta-T0| の 3 乗に比例した電流を排出する。

[0132]

図13中のIout3は、3次関数発生回路503の2極性の出力電流を表わしている。0次関数発生回路500は、信号Dの入力を受け、周囲温度Taによらず一定の電圧Vcを発生するものである。2本の抵抗511,512と可変容量ダイオード513との直列接続回路は、1次関数発生回路501の1つの機能である電流源の出力電流ITaと、3次関数発生回路503の出力電流Iout3との和を電圧に変換し、かつ該変換により得られた電圧と0次関数発生回路50の出力電圧Vcとの和を水晶発振回路520に補償電圧Vinとして供給するための手段を構成するものである。この補償電圧Vinは、前記の式(46)で与えられる。Voutは、水晶発振回路520の出力電圧である。

[0133]

図14は、本発明の温度補償型水晶発振器の第2の実施形態を示した図である。図14の構成は、図13の構成に4次関数発生回路504及びN次関数発生回路507を追加した構成である。

[0134]

ここで、4次関数発生回路504は、図9の構成を用いている。また、Nの値が7の場合の7次関数発生発生回路は、図5の3次関数発生回路を縦続接続して出力電流を後段の電流源7の電流ITとして印加することで後段の出力端子から出力される。

[0135]

【発明の効果】

水晶発振器の高精度の温度補償において、ダイオードを用いた3次以上の次数の関数発生回路を3次よりも低い次数のダイオードを駆動する電圧によって駆動することができる。

[0136]

さらに、携帯電話機を代表とする携帯機器の消費電力を削減するために、低電 圧で動作する関数発生回路および発振器を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る関数発生回路の構成例を示す回路図

【図2】

本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第2の実施形態を示した図 【図3】

本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第3の実施形態を示した図 【図4】

本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第4の実施形態を示した図 【図5】

本発明の関数発生回路に係る3次関数発生回路の第5の実施形態を示した図 【図6】

本発明の関数発生回路に係る 4 次関数発生回路の第1の実施形態を示した図 【図7】

本発明の関数発生回路に係る 4 次関数発生回路の第 2 の実施形態を示した図 【図 8】

本発明の関数発生回路に係る4次関数発生回路の第3の実施形態を示した図 【図9】

本発明の関数発生回路に係る4次関数発生回路の第4の実施形態を示した図 【図10】

本発明の関数発生回路に係る5次関数発生回路の第1の実施形態を示した図 【図11】

本発明の関数発生回路に係る5次関数発生回路の第2の実施形態を示した図 【図12】

本発明の関数発生回路に係る5次関数発生回路の第3の実施形態を示した図 【図13】

本発明の温度補償型水晶発振器の第1の実施形態を示した図

【図14】

本発明の温度補償型水晶発振器の第2の実施形態を示した図

【図15】

従来の関数発生回路を示す図

【図16】

従来の関数発生回路を示す図

【符号の説明】

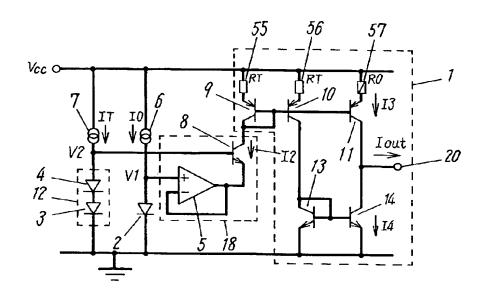
- 1 電流ミラー回路
- 2~4 ダイオード
- 5 演算增幅器
- 6,7 電流源
- 8、9、10、11 トランジスタ
- 12 ダイオード列
- 13.14 トランジスタ
- 16 電流源
- 18 2次関数電流出力回路
- 19,20 出力端子
- 22 ダイオード
- 25~27 トランジスタ
- 30 ダイオード
- 32、33 トランジスタ
- 40 ダイオード
- 42、43 トランジスタ
- 55~57 抵抗
- 61~64 ダイオード列
- 80 トランジスタ
- 101 ミラー回路
- 102、103、104 ダイオード
- 105 演算増幅器
- 106, 107 電流源
- 108~111 トランジスタ
- 112 ダイオード列
- 113、114. トランジスタ

- 115~11·7 抵抗
- 118 2次関数電流発生回路
- 122 ダイオード
- 125, 126 トランジスタ
- 130, 140 ダイオード
- 132, 142 トランジスタ
- 208 トランジスタ
- 310 0次関数発生回路
 - 320 1次関数発生回路
 - 330 3次関数発生回路
 - 340 可変容量ダイオード
- 400 水晶発振回路
 - 500 0次関数発生回路
 - 501 1次関数発生回路
 - 503 3次関数発生回路
 - 505 5次関数発生回路
 - 511,512 抵抗
 - 513 ダイオード
 - 520 水晶発振回路

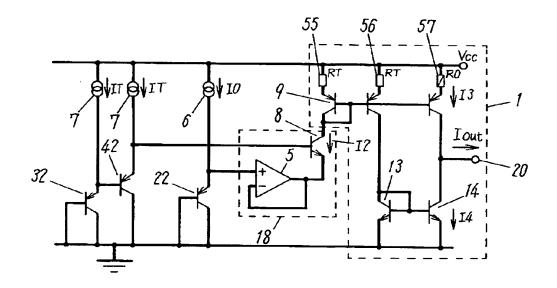
【書類名】

図面

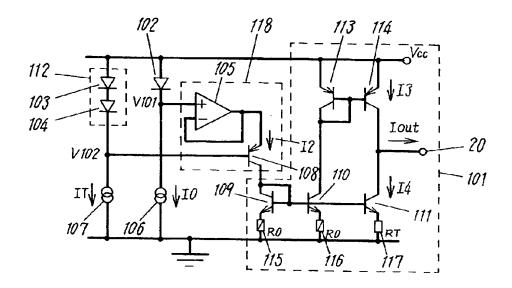
【図1】



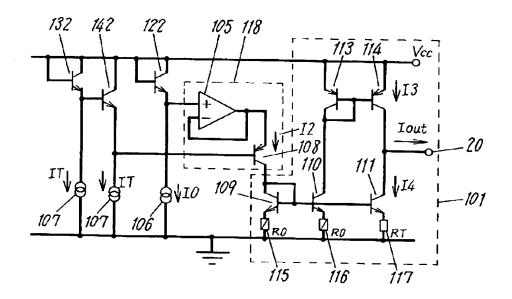
【図2】



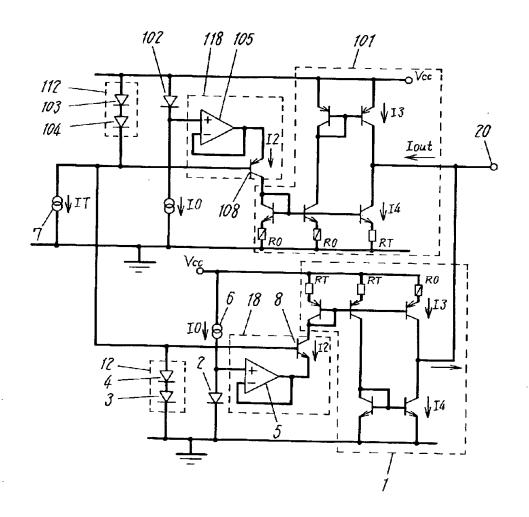
【図3】



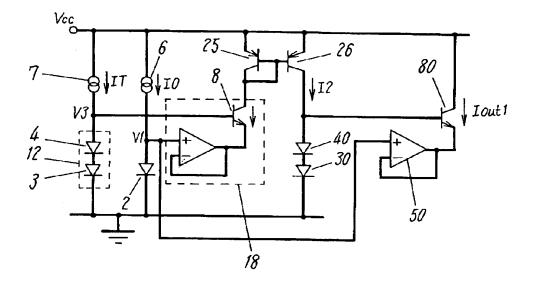
【図4】



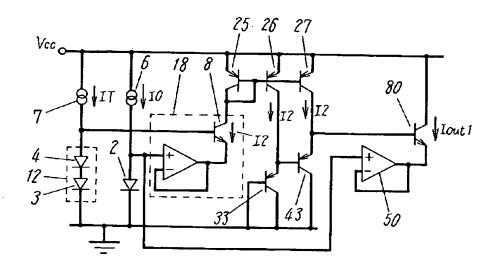
【図5】



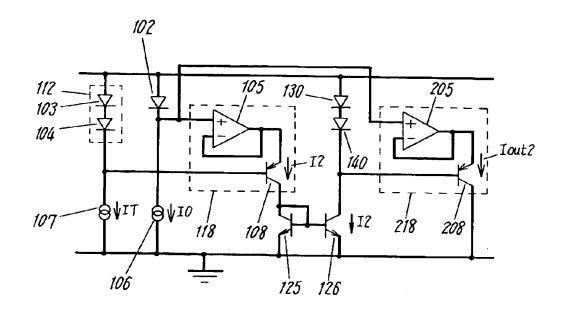
【図6】



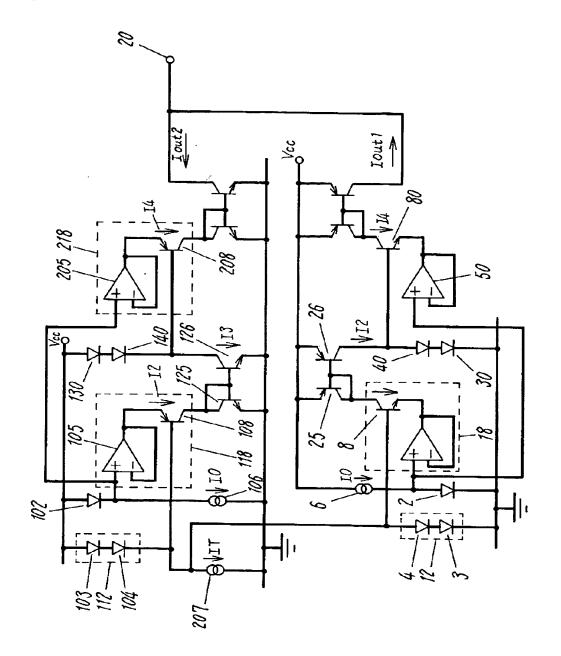
【図7】



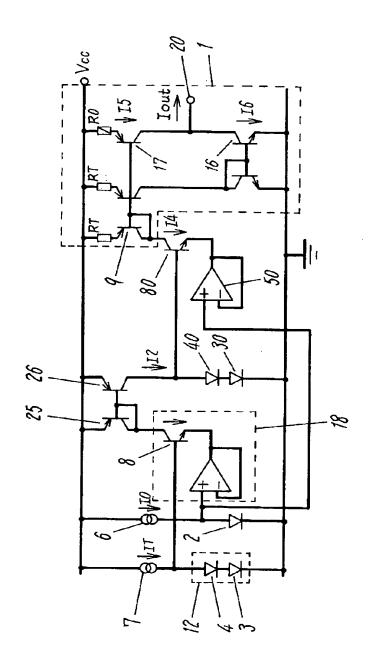
【図8】



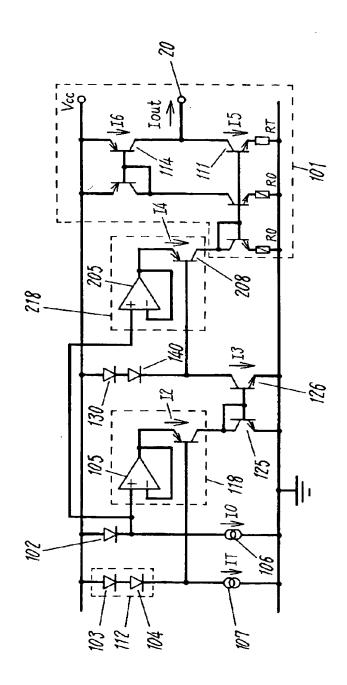
[図9]



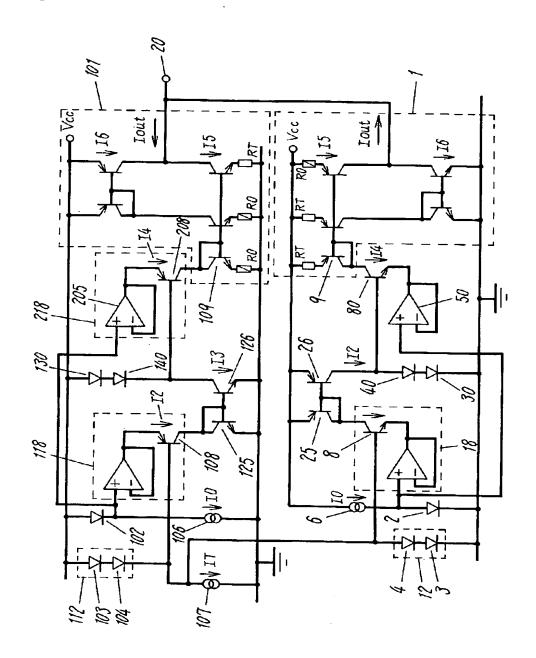
【図10】



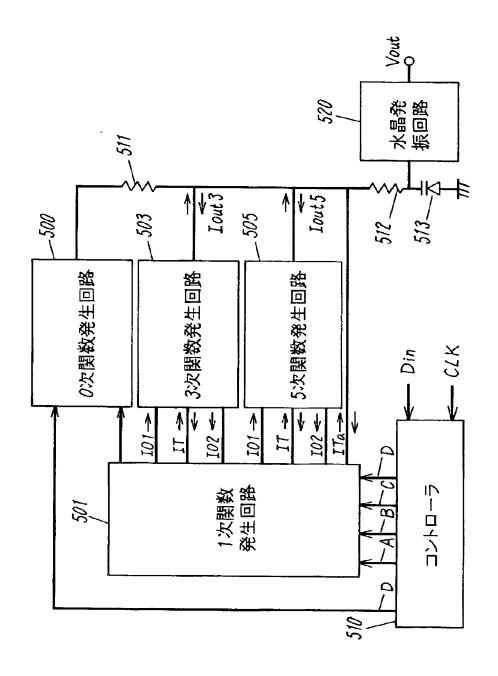
【図11】



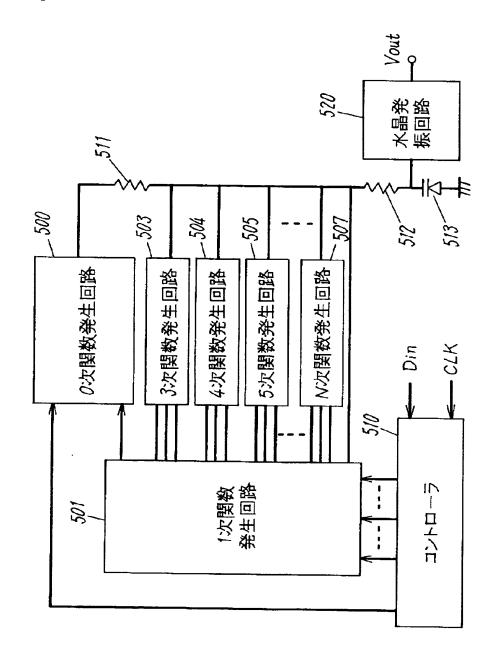
【図12】



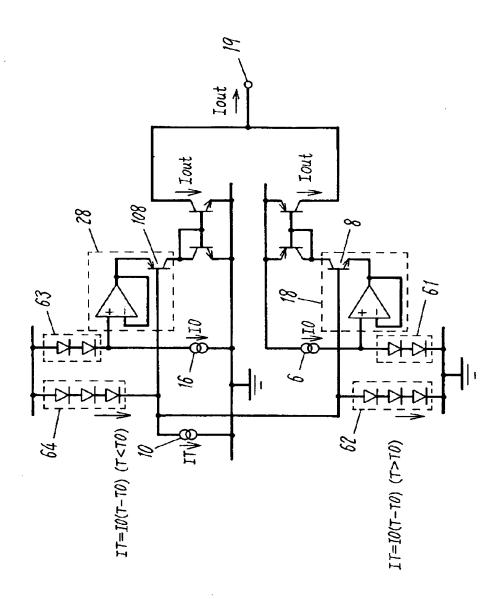
【図13】



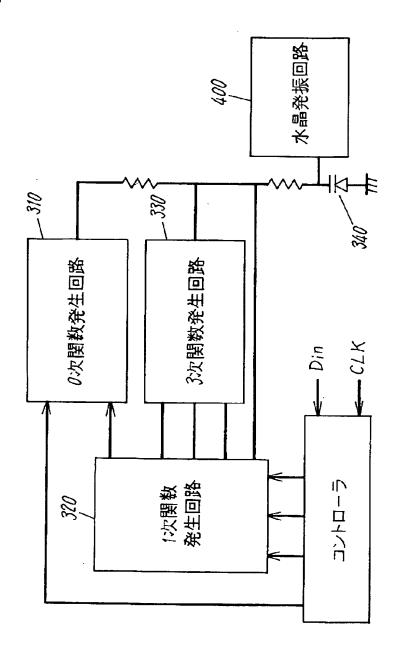
【図14】



【図15】









【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低電圧で動作する関数発生回路および発振器を提供すること。

【解決手段】 温度の変動に対して2乗関数の電流を生成する第1のトランジスタ8と、2個のベース・エミッタ間にこの2乗関数の電流が印加された電圧と1個のベース・エミッタ間の固定電圧との差電圧をベース・エミッタ間に与えてコレクタ電流を生成する第2のトランジスタ80と、第2のトランジスタ80のコレクタ電流を1次温度係数で支配された抵抗に与えて発生した電圧を温度変動に対して一定値である他の抵抗に印加して、この抵抗を通過する電流に応じた電流から温度に対して5乗関数の電流を出力する。

【選択図】 図10



特願2003-041121

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名.

松下電器産業株式会社